PAT-NO:

JP363224235A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63224235 A

TITLE:

ELECTRIC CIRCUIT MEMBER

PUBN-DATE:

September 19, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME YOSHIZAWA, TETSUO NISHIDA, HIDEYUKI IMAIZUMI, MASAAKI ICHIDA, YASUTERU KONISHI, MASATERU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

CANON INC

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP62057100

APPL-DATE:

March 12, 1987

INT-CL (IPC): H01L021/60, H05K003/32

US-CL-CURRENT: 361/230

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a mechanically strong and very low-fraction defective electric circuit member by a method wherein both of electric circuit components are alloyed through an electrical connection member to connect firmly and reliably the fellow electric circuit components.

CONSTITUTION: An electrical connection member 125 is made by a method wherein the respective fellow metal members 107 of a plurality of metal

107 consisting of a metal or an alloy are electrically insulated, each one end of the members 107 is made to expose on the side of a first circuit board 101, while each other end of the members 107 is made to expose on the side of a second circuit board 104, the members 107 are buried in an insulator 111 to constitute the member 125 and moreover, the insulator 111 is provided with holes to be opened on its outside. The board 101 and the members 107 are connected to each other by alloying connection parts 102 of the board 101 and each one end of the members 107, which is exposed on the side of the board 101,

and the board 104 and the members 107 are connected to each other by alloying connection parts 105 of the board 104 and each one end of the members 107, which is exposed on the side of the board 104. Thereby, as the fellow electric circuit components are connected firmly and reliably, an electric circuit member is mechanically strong and its fraction defective becomes very low.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 224235

@Int_Cl_4

識別記号 广内整理番号

母公開 昭和63年(1988)9月19日

H 01 L 21/60 H 05 K 3/32 6918-5F C-6736-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全15頁)

②特 願 昭62-57100

②出 願 昭62(1987) 3月12日

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 吉 沢 徹夫 切発 明 者 秀之 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 ⑫発 明 者 西田 昌明 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 ②発 明 今 泉 者 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 ⑫発 明 者 市田 安照 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 正 暉 砂発 明 者 小 西 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社 ①出 願 人 弁理士 福森 久夫 砂代 理 人

明和聯

 発明の名称 電気回路部材

2. 特許請求の範囲

1. 接続部を有する第1の電気回路部品と、接 統部を有する第2の電気回路部品とを興電気回路 部品を電気的に接続するための電気的接続部材を 両者の間に介入させて、両電気回路部品の接続部 において接続して構成される電気回路部材におい て、

該電気的接続部材は、金属または合金よりなる 複数の金属部材を、それぞれの金属部材同士を電 気的に絶縁し、かつ、該金属部材の一端を第1の 電気部品側に露出させて、一方、該金属部材の他 端を該第2の電気回路部品側に露出させて、絶縁 体中に埋設して構成されており、かつ、該絶縁体 は外部に関ロする少なくとも1つの穴を有しており、

第 1 の電気回路部品の接続部と第 1 の電気回路 部品側に露出した金属部材の一幅とを合金化する ことにより接続し、かつ、第2の世紀间路部品の接続部と第2の電気回路部品側に端出した金属部材の一端とを合金化することにより接続したことを特徴とする電気回路部材。

2. 第1の世気回路部品及び第2の電気回路部 品は、それぞれ半導体素子、回路拡振やリードフ レーム等の回路拡材のうち1つである特許請求範 囲第1項記載の電気回路部材。

(以下余白)

特開昭63-224235(2)

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本苑明は、電気回路部材に関する。

[従来技術]

従来、電気回路部品同士を電気的に接続して構成される電気回路部材に関する技術としては以下に述べる技術が知られている。

①ワイヤボンディング方法、

第13回及び第14回はワイヤボンディング方法によって接続され、對止された半導体装置の代表例を示しており、以下、第13回及び第14回に基づきワイヤボンディング方法を説明する。

なお、接続後は、トランスファーモールド法等 の方法で樹脂 8 を用いて半導体案子 4 とリードフレーム 1 を封止し、その後、樹脂封止部分から外

チップポンディング法とも言われている。

半導体案子4の接続部5に予め半田バンブ31を設け、半田バンブ31が設けられた半導体案子4を、回路基板32上に位置決めして搭載する。その後、半田を加熱溶解することにより回路基板32とに半導体案子4とを接続させ、フラックス洗净後對止して半導体姿置9を作る。

③ 第17及び第18 図に示す方法

すなわち、第1の半導体案子4の接続部5以外の部分にポリイミド等よりなる絶縁限71を形成せしめ、按統部5にはAu等よりなる金尾材70な砂線限71の器は面73、72を平らにする。一方、第2の半導体案子4°の接続部5°以外の部分にポリイミが等よりなる絶疑限71°を形成せしめ、接続部5°にはAu等よりなる金属材70°を設け、次いて、金尾材70°及び絶縁膜71°の器山面73°、72°を平らにする。

しかる後、 第18図に示すように第1の半導体 案子4と第2の半導体案子4°とを位置決めし、 に仲びたりードフレーム1の不要部分を切断し、 所望の形に山げ半導体装置9を作る。

②TAB (Tape Automated Bonding) 法 (例えば、特別図59-139636号公和)

第15図はTAB法により接続され封止された 半導体装置の代表例を示す。

この方法は、テープキャリア方式による自動ポンディング方法である。すなわち、第15回に基づいて説明すると、キャリアフィルム基板16と半球体来子4とを位置決めした後、キャリアフィルム基板16のインナーリード部17と半球体まするの接続部5とを熟圧着することにより接続する方法である。接続後は、樹脂20万至樹脂21で封止し半球体装置9とする。

③ C C B (Controlled Collapse Bonding) 法 (例えば、特公四42-2096号、特別四60 --57944号公報)

第16図はCCB法によって按鍵され封止された半導体装置の代表例を示す。この方法を第16図に基づき説明する。なお、本方法はフリップ

位置決め後、然圧着することにより第1の半導体来子4の接続部5と第2の半導体来子4、の接続部5、を金風材70、70、を介して接続す

⑤ 坊 1 9 図 に示す方法

すなわち、第1の回路基材 7 5 と第2の回路基材 7 5 °の間に、絶縁物質 7 7 中に避電粒子 7 9 を分散させた 異方性 導電膜 7 8 を介在させ、第 1 の回路基材 7 5 °を位置決めしたのち、加圧もしくは、加圧・加熱し、第 1 の回路 基材 7 5 °の接続部 7 6 と第2の回路基材 7 5 °の接続部 7 6 °を接続する方法である。

の郊20図に示す方法

すなわち、第1の回路基材 7 5 と第2の回路基材 7 5 'の叫に、絶 線 物質 8 1 中に一定方向に F e . C u 等の金属線 8 2 を配したエラスチック コネクター 8 3 を介在させ、第1の回路基材 7 5 と第2の回路基材 7 5 'を位置決めしたのち、加圧し、第1の回路基材 7 5 の接続部 7 6 と第2の 回路基材 7 5 'の接続部 7 6 と第2の 回路基材 7 5 'の接続部 7 6 'を接続する方法で

ある.

[周跏点が解決しようとする問題点]

ところで上記した従来のポンディング法には次 のような問題点がある。

①ワイヤボンディング法

●半導体案子4の接続部5を半導体案子4の内部にくるように設計すると、極細金銭銀7は、その銀径が極めて小さいために、半導体案子4の外間接部10方でレーム1の案子搭載部2の外間提部11に接触し易くなる。極細金鼠銀7がこれら外間緩部10万至11に接触すると短絡する。さらに、極細金鼠銀7の長さを長くせばるを得ず、その長さを長くすると、トランスファーモールド成形時に極細金属銀7が変形しやすくなる。

従って、半導体素子4の接続部5は半導体素子4上の周辺に配置する必要が生じ、回路設計上の 彻限を受けざるを得なくなる。

® ワイヤボンディング法においては、隣接する 核細金属級7同士の接触等を避けるためには半導

じる.

②TAB法

③半事体案子4の接続部5を半事体案子の内側にくるように設計すると、キャリアフィルム 拡板 16のインナーリード部17が変形し易くならく かったり、インナーリード部17が半事体案子4の 按統部5以外の部分に按触したりする。これを避けるためには半導体案子4の接続部5を半導体案子4の接続部5を半導体案子4の接続部5を半導体案子4の接続部5を半導体案子4上の周辺に持ってくる必要が生じ、設計上の 個限を受ける。

® TAB 法においても、半導体素子 4 上の接続部のビッチ 寸法は 0 . 0 9 ~ 0 . 1 5 m m 程度とる必要があり、従ってワイヤボンディング法の問題点® で述べたと同様に、接続部数を増加させることはむずかしくなる。

⑥ キャリアフィルム基板16のインナーリード 部17が半導体素子4の接続部5以外の部分に接 触しないようにさせるため所包のインナーリード 体 米子 4 上の接続部 5 のピッチ寸法(隣接する接続部の中心間の距離)としてある程度の間隔をとらざるを得ない。従って、半導体素子 4 の大きさが決まれは必然的に接続部 5 の最大数が決まる。しかる に、ワイヤボンディンング 法では、このピッチ寸法が通常 0 ・2 血血程度と大きいので、接続部 5 の数は少なくせざるを得なくなる。

⑥半導体素子4上の接続部5から測った極細金 展級7の高されは通常0.2~0.4 mmであるが、0.2 mm以下にし部型化することは比較的 困難であるので築型化を図れない。

③ワイヤボンディング作祭に時間がかかる。特に接続点数が多くなるとボンディング時間が長くなり生産効率が悪くなる。

⑥何らかの要因でトランスファーモールド条件 範囲を越すと、極細金風線7が変形したり最悪の 場合には切断したりする。

また半導体素子4上の接続部5においては、福 細金属線7と合金化されないA2が露出している ためA2窓合が4に易くなり、信頼性の低下が4

部17の接続形状が要求されコスト高となる。

③半導体案子4の接続部5とインナーリード部17とを接続するためには、半導体素子4の接続部5またはインナーリード部17の接続部に金パンプをつけなければならずコスト高になる。

③ C C B 法

®半導体素子4の接続部5に半田パンプ31を形成させなければならないためコスト高にな

®バンプの半田量が多いと降接する半田バンプとプリッジ(降接する半田バンプ同士が接触する 現象)が生じ、逆に少いと半郡体案子4の接続部 5と悲版32の接続部33が接続しなくなり電気 的事通がとれなくなる。すなわち、接続の昼類性 が低くなる。さらに、半田量、接続の半田形状が 接続の信頼性に影響する(ろう接技術研究会技術 質料、No、017-84、ろう接技術研究会 発行)という問題がある。

このように、半田パンプの後の多少が接続の信 新性に必要するため半田パンプ31の最のコント ロールが必要とされている。

⑥半田バンプ31が半導体装子4の内側に存在すると接続が良好に行なわれたか否かの目視検査がむずかしくなる。

⑨ 半導体案子の放然特性が悪い(参考資料;
 Electronic Packaging Technology 1987.1(Vol.
 J.No.1) P.66~71、NIKKEI MICRODEVICES,1986.
 5月、P.97~108)ため、放熱特性を良好たらしめるための多大な工夫が必要とされる。

●第17回及び第18回に示す技術

◎絶縁膜71の露出面72と金属材70の露出面73、さらに絶縁膜71、の露出面72、と 全風材70、の露出面73、を平らにしなければならず、そのための工数が増し、コスト高になる。

⑤絶緑限71の露出面72と金鼠材70の露出面73あるいは絶縁限711の露出面72、と金鼠材70、の露出面73、に凹凸があると金鼠材70と金鼠材70、とが接続しなくなり、信頼性が低下する。

するため、h1パラッキ量を正確に抑さえること が必要である。

®さらに異方事電限を、半導体素子と回路基材の接続、また、第1の半導体案子と第2の半導体案子との接続に使用した場合、上記®~®の欠点の他、半導体素子の接続部にパンプを設けなければならなくなり、コスト高になるという欠点が生じる。

圆第20図に示す技術

⑤加圧が必要であり、加圧治具が必要となる。
 ⑥エラスチックコネクタ83の金属線82と第1の回路基材75の接続部76また、第2の回路基材75°の接続部76°との接触抵抗は加圧力及び表面状態により変化するため接続の信頼性は乏しい。

© エラスチックコネクタ 8 3 の 金 区 4 8 2 は 所体 で ある た め 、 加 圧 力 が 大 で ある と エ ラ ス チ ック コ ネ ク タ 8 3 、 第 1 の 回 路 基 材 7 5 、 第 2 の 回 路 基 材 7 5 、 第 2 の 回 路 た れ ア 5 ・ の 表 面 が 破 損 する 可 能 性 が 大 き い 。 ま た 、 加 圧 力 が 小 で ある と 、 投 続 の 信 類 性 が 乏 し く

⑤第19図に示す技術

® 位置狭め後に、接続部76と接続部76、とを加圧して接続する際に、圧力が一定にはかかりにくいため、接続状態にバラッキが生じ、その結果、接続部における接触抵抗値のバラッキが大きくなる。そのため、接続の信頼性が乏しくなる。また、多量の電流を流すと、発熱等の現象が生じるので、多量の電流を流したい場合には不向きである。

® 圧力が一定にかけられたとしても、異方性導電膜 7 8 の 導電粒子 7 9 の配列により抵抗値のバラッキが大きくなる。そのため、接続の信頼性に乏しくなる。また、大電流容量が要求される接続には不向きである。

⑥ 砕接する投続部のピッチ(接続部に跨接する 接続部中心間の距離)を狭くすると降接する接続 部の間の抵抗値が小さくなることから高密度な接 続には不向きである。

④回路基材 7 5 , 7 5 , の接続部 7 6 、 7 6 , の出っ張り量 h 1 のバラツキにより抵抗値が変化

ъъ.

③ さらに、回路店材75、75、の接続部76、76、0曲っ優り投 h 2、またエラスチックコネクタ83の金属線82の出っ張り投 h 3とそのパラッキが抵抗値変化及び破損に影響を及ぼすので、パラッキを少なくする工夫が必要とされる。

® さらに、エラスチックコネクターを半導体案子と回路基材の接続、また、第1の半導体案子と 第2の半導体案子との接続に使用した場合、®~ ®と同様な欠点を生する。

本発明は、以上のような問題点をことごとく解 決し、高密度で高信頼性でしかも、低コストの新 世気回路部材を提案するものであり、従来の接続 方式を置き変え得ることはもちろん、高密度多点 接続が得られ、熱等語特性を向上させ得るもので

(以下余白)

特開昭63-224235(5)

[発明を解決するための手段]

木乃明は、接続部を有する第1の世気回路部品と、接続部を有する第2の世気回路部品とを再世気回路部品を地気的に接続するための世気回路部品の接続部材を何者の間に介入させて、四世気回路部品の接続部において接続して構成される電気回路部材において、

該世気的接続部材は、金属または合金よりなる 複数の金属部材を、それぞれの金属部材同士を他 気的に絶縁し、かつ、該金属部材の一端を第1の 地気部品側に露出させて、一方、該金属部材の他 端を該第2の地気回路部品側に露出させて、絶縁 体中に埋設して構成されており、かつ、該絶縁体 は外部に関ロする少なくとも1つの穴を有しており、

第1の電気回路部品の接続部と第1の電気回路 部品側に露出した金属部材の一端とを合金化する ことにより接続し、かつ、第2の電気回路部品の 接続部と第2の電気回路部品側に露出した金属部 材の一端とを合金化することにより接続したこと

数の企属部材を埋設して構成されている。 金属部 材同士はそれぞれ絶縁体により絶縁されており、また、 企風部材の一端は第1の電気回路部品側に 端出しており、他の一端は第2の電気回路部品側に 踏出している。 さらに、 該絶縁体はその外部に 関ロする少なくとも1つの穴を有している。

ここで、金属部材の材質としては、金が好ましいが、金以外の任意の金属あるいは合金を使用することもできる。例えば、Cu,Al,Sa,Pb-Sn等の金属あるいは合金があげられる。

また、金属部材の太さは特に限定されない。 電 気回路部品の接続部のピッチを考慮して、例えば 20 μ 血 φ 以上あるいは 20 μ 血 φ 以下にしても よい。

なお、金属部材の銭出部は絶縁体と同一面としてもよいし、また、絶縁体の面から突出させてもよい。この突出は片面のみでもよいし関面でもよ

を特徴とする電気回路部材にその製冒を有する。

本発明における電気回路部品としては、例えば、半海体案子、樹脂回路基板、セラミック基板、金属基板等の回路基板(以下単に回路基板ということがある)、リードフレーム等があげられる。すなわち、第1の電気回路部品としてこれらの中のいずれかの部品を用いればよい。

電気回路部品として接続部を有する部品が本発 明の対象となる。接続部の数は問わないが、接続 部の数が多ければ多いほど本発明の効果が顕著と なる。

また、接続部の存在位置も問わないが、危気回路部品の内部に存在するほど本発明の効果が顕著となる。

木 発明では第1の電気回路部品と第2の電気回路部品とを電気的接続部材を用いて接続する。

本苑明に係る電気的接続部材は、絶縁体中に複

い。さらに突出させた場合はバンプ状にしてもよい。

また、金属部材の間隔は、電気回路部品の接続部目士の間隔と同一間隔としてもよいし、それより狭い間隔としてもよい。狭い間隔とした場合には電気回路部品と電気的接続部材との位置決めを要することなく、電気回路部品と電気的接続部材とを接続することが可能となる。

また、金属部材は絶縁体中に延直に配する必要 はなく、第1の電気回路部品偏から第2の電気回 路部品側に向かって斜行していてもよい。

さらに電気的接続部材は、1 層あるいは2 層以 上の多層からなるものでもよい。

電気的接線部材が有する穴は1つでもよいし複数でもよい。 その穴の大きさ、形状、位数は、穴のために絶縁体中に埋設されている金属部材同士が接触し、短絡しない範囲内ならば任意である。 穴は第1の電気回路部品側から第2の電気回路部 品側に貫通していてもよいし、閉窓していてもよい。この穴の明ロ方向は、企風部材の霧出方向と 平行でもよいし、また、垂直でもよい。

電気的接続部材の絶縁体は絶縁性物質ならば特 に限定されない。例えば絶縁性の樹脂を用いれば よい。さらに、樹脂を用いる場合には樹脂の種類 も問わない。然硬化性樹脂、熱可塑性樹脂のいず れでもよい。例えば、ポリイミド樹脂、ポリフェ ニレンサルファイド樹脂、ポリエーテルサルフェ ン樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリサルフォ ン樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ポリカー ボネート樹脂、ポリジフェニールエーテル樹脂、 ポリベンジルイミダゾール樹脂、フェノール樹 脂、尿楽樹脂、メラミン樹脂、アルキッド樹脂、 エポキシ樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリプロ プレン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリスチレン 樹脂をの他の樹脂を使用することができる。な お、これらの樹脂の中から、熱伝導性のよい樹脂 を使用すれば、回路落板が熱を持ってもその熱を 樹脂を介して放熟することができるのでより好ま しい。さらに、樹脂として、回路基板と同じかあ るいは同程度の熱膨要率を有するものを選択すれ

水売明では、上述した電気的接続部材を使用しているので、電気回路部品の接続部を内部に配数することも可能となり、接続部の数を増加させることができ、ひいては高密度化が可能となる。

また、 電気的接続部材は輝くすることが可能で あり、 この面からも確型化が可能となる。

さらに、電気的接続部材に使用する金属部材の 量は少ないため、たとえ、高価な金を金属部材と して使用したとしてもコストが安いものとなる。

本発明では、電気回路部品の両方が、電気接続 部材を介して合金化されており電気回路部品同士 が強固(強度的に強く)かつ確実に接続されるの で、機械的に強く、不良率の極めて低い電気回路 部材を得ることができる。

また、電気回路部品の両方を、電気的接続部材を介して合金化するので、電気回路部材の作成工程中及び作成後において、治具等を使用して電気回路部品を保持する必要がなく、電気回路部材の作成及び作成後の管理が容易である。

ば、 熱膨 壌・ 熱収縮に抜づく、装置の信頼性の低 下を一層切止することが可能となる。

本発明ではざらに、第1の電気回路部品の接続部と第1の電気回路部品側に露出した電気接続部材の金属部材の一端とを合金化することにより接続部がの電気回路部品側に選出した電気接続部材の金属の電気回路部品側に選出した電気回路部品が多の電気回路部品かの両方ともに合金化する。

本お、合金化方法としては、例えば、それぞれ対応する接続部を接触させた後、適宜の温度において加熱すればよい。加熱により、接続部において原子の拡散等が起こり、接続部表面に固溶体あるいは金属間化合物よりなる層が形成され、接続部両士が合金化される。なお、電気回路部品の接続部の金属部材にAuを使用し、電気回路部品の接続部にALを使用した場合には、200~350℃の加熱温度が好ましい。

[作用]

電気回路部品の調方が、電気的接続部材を介して合金化されているので、電気回路部品相互の接 触抵抗が一方のみを合金化した場合に比べてより 小さくなる。

さらに、本角明においては、電気的接続部材の 絶録体中に穴が存在するので、電気回路部材ある いは電気的接続部材に熱が加わっても(組立工程 中、あるいは製品の信頼性致験を行なう際に力が 加わる)、穴が熱応力を緩和するので、熱応力かに よって生じることのある電気的接続部材の切断を るいは、電気的接続部材と電気回路部材部材を ないは、電気の機能の対しまることが可能と の切断・接触不良を防止することが可能となる。 [災施例]

(第1実施例)

木発明の第1変施例を第1図及び第2図に基づいて説明する。

本実施例では、接続部102を有する第1の電気回路部品である回路基板101と、接続部105を有する第2の電気回路部品である回路基板101、104を電気的に接続するための電気的接続部材125を両者の順に介在させて、四回路基板101、104の接続部102、105において接続して構成される電気回路部材造において、

は電気的接続部材125は、金属又は合金よりなる複数の金属部材107を、それぞれの金属部材107の一端を第1の回路拡板101側に露出させて、一方、被金属部材107の他端を被第2の回路部 拡板104側に舞出させて、絶縁体111中に埋設されて構成されており、かつ、絶録体111はその外部に開口している穴(第1図

後、点線124の位置でスライス切断し、電気的接続部材125を作成する。また、棒127を抜き去った後、その位置に穴120が形成される。このようにして作成された電気的接続部材125を第2図(b)、(c)に示す。

このように作成された電気的投統部材125において、金属級121が金属部材107を構成し、樹脂123が絶縁体111を構成する。

なお、棒127は上記金属線121と同じ金属 線でもよいし他の任意の材質・材料でもよい。ま た棒127を差し込んでもよいし、棒122に巻 き付けてもよい。さらに、棒127はスライス切 断後に抜き去ってもよい。

この電気的接続部材125においては金属部材となる金属線121同士は機脂123により電気的に絶縁されている。また、金属線121の一端は回路基板101側に露出し、他端は回路基板104側に露出している。この露出している部分はそれぞれ回路基板101、104との接続部108、109となる。

には図示せず)を存しており、

以下に本実施例をより詳細に説明する。

まず、電気的接線部材125の一製造例を設明 しつつ電気的接線部材125を説明する。

第2図に一製造例を示す。

まず、第2図(a)に示すように、20μmφの金等の金属あるいは合金よりなる金属級121を、ピッチ40μmとして結122に巻き付け、巻き付け後、金属級121に接触しないように、金属級121の間に移127を差し込む。その後ポリイミド等の樹脂123中に上記金属級121および移127を埋め込む。埋め込み後上記樹脂123を硬化させる。硬化した樹脂123は絶縁体となる。硬化後、移127を抜き去る。その

次に、第1の回路装板101、世気的接続部材125、第2の回路基板104を用意する。 本例で使用する回路基板101、104は、第1図に示すように、その内部に多数の接続部102、105を有している。

なお、第1の回路基板101の接続部102 は、第2の回路基板104の接続部105及び電気的接続部材125の接続部108、109に対応する位置に金属が露出している。

第1の回路基板101の接続部102と、電気的接続部材125の接続部108とを、又は、第2の回路基板104の接続部105と電気的接続部材125の接続部109が対応するように位置決めを行ない、位置決め後、両方を合金化して接続する。

ここで、上記第1の回路基板101、電気的接 練部材125、第2の回路基板104を接続する には次の3方式が存在するが、そのいずれの方式 によってもよい。

① 第1 の回路 基板 10 1、 電気的接線部材

特開昭63-224235(8)

1 2 5 、 第 2 の回路 3 板 1 0 4 を位置決めした 後 . 第 1 の回路 3 板 1 0 1 の接続部 1 0 2 と 世気 的接続部 4 1 2 5 の接続部 1 0 8 とを、及び第 2 の回路 3 板 1 0 4 の接続部 1 0 5 と 世気的接続部 材 1 2 5 の接続部 1 0 9 と を 同時に合金化して接

② 第 1 の回路 基板 1 0 1 と 電気的接続部材 1 2 5 とを位置決めし、第 1 の回路 基板 1 0 1 の 接続部 1 0 2 と 電気的接続部材 1 2 5 の接続部 1 0 8 とを合金化して接続した後、第 2 の回路 基板 1 0 4 を位置決めし、電気接続部材 1 2 5 の接続部 1 0 9 と第 2 の回路 基板 1 0 4 の接続部 1 0 5 を合金化して接続する方法。

③ 第 2 の回路 基板 1 0 4 と電気的 按統部材 1 2 5 とを位置決めし、第 2 の回路基板 1 0 4 の 按 統部 1 0 5 と電気的接統部材 1 2 5 の接統部 1 0 9 とを合金化して接続した後、第 1 の回路基板 1 0 1 を位置決めし、電気的接続部材 1 2 5 の接続部 1 0 2 を合金化して接続する方法。

以上のようにして作成した電気回路部材につき

木例においても接続部は高い信頼性を持って接続されていた。また、加熱によっても導通不良・ 困難という事態は発生しなかった。

(第3実施例)

第4回に第3実施例を示す。

本例は、第1の電気回路部品が半導体素子4であり、第2の電気回路部品が回路拡振51である例である。

なお、接続後は回路蒸板 5 1 の上面にリードフレーム 1 を接続し、封止剤 6 3 により封止した。

他の点は第1実施例と同様である。

本例においても接続部は高い信創性を持って接続されていた。また、加熱によっても導通不良。 閉難という事態は発生しなかった。

(第4实施例)

第5回に第4実施例を示す。

本例は、第1の電気回路部品が半導体業子4° であり、第2の電気回路部品が半導体業子4であ る例であり、本例では、電気的接続部材として半 その接続部の接続性を調べたところ高い信頼性をもって接続されていた。

また、加熱によっても導通不良・困難という事態は発生しなかった。

(第 2 実 施 例)

第3図に第2実施例を示す。

本例は、接続部52を有する第1の電気回路部品として回路拡板51を、第2の電気回路部品として内部に多数の接続部5を有する半導体素子4を使用した。

合金化は、半導体案子4の接続部5及び回路基板51の接続部52と、穴120を有する電気的接続部材125の接続部54との間で行なった。

なお、穴120を持った電気的接続部材125 としては半導体素子4に対応する寸法のものを使 用した。

合金化して接続後は回路蒸板51の下面にリードフレーム55を接続した。

他の点は第1実施例と阿様である。

導体来子4に対応した寸法のものを使用し、リードフレーム1を世気的接続部材125の第1の半導体来子4、側に隣出した金属部材に接続している。

他は第3実施例と同様である。

本例においても接続部は高い信頼性を持って接続されていた。また、加熱によっても導通不良。 困難という事態は発生しなかった。

(第5実施例)

第6回に第5実施例を示す。

第5実施例は、第1の電気回路部品、第2の電気回路部品として、接続部以外の部分が絶縁膜103,106で覆われている回路基板101,104を使用している例である。

また、電気的接線部材としては第7図に示すものを使用した。すなわち、第7図に示す、穴120を有する電気的接続部材125は、金属部材107の露出している部分が樹脂絶縁体111の面から突出している。このような電気的接続部材125の作成は、例えば、次の方法によればよ

Ç١.

まず、第1変施例で述べた方法により、第2図(b)、(c)に示す電気的接続部材を用意する。次にこの電気的接続部材の四面を、金属線121が、ポリイミド側脂123から10μ四程度突出するまでエッチングすればよい。

なお、本実施例では金属線 1 2 1 の突出量を 1 0 µ 皿としたが、いかなる量でもよい。

また、企風級121を突出させる方法としては エッチングに限らず、他の化学的な方法又は機械 的な方法を使用してもよい。

他の点は第1実施例と同様である。

なお、突出部を、電気的接続部材125を金属銀121の位置に凹部を持った型に挟み込み、金属銀121の突起126をつぶすことにより第8回に示すようなバンブ150を形成してもよい。この場合金属線121は絶縁体111から脱落しにくくなる。

なお、本例でも、金属線 1 2 1 が金属部材 1 0 7 を構成し、さらに、樹脂 1 2 3 が絶縁体

わち、本例の世気的接続部材125においては、 企品部材同士のピッチが第5実施例で示したもの よりも狭くなっている。すなわち、本例では、第 1の回路指板接続部の間隔よりも狭い間隔に金属 部材107同士のピッチを設定してある。

つまり、第5実施例では、第1の回路基板101と第2の回路基板104との接続位置に電気的接続部材125の接続位置を配設したため、電気的接続部材125の位置決めが必要であったが、本例では、第1の回路基板101と第2の回路基板101と第2の回路基板101と第2の回路基板101と第2の回路基板101と第2の回路接続がよりにあり、第1の回路基板101と第2の回路接続がよりにより位置決めなして接続することも可能を表表。

本例においても接続部は高い信頼性を持って接 焼されていた。また、加熱によっても導道不良。 困難という事態は発生しなかった。 111を構成する。

なお、バンプを作成するのには突起を熱で新歴 させ、バンプを作成してもよいし、他のいかなる 方法でもよい。

本例においても接続部は高い信頼性を持って接続されていた。また、加熱によっても再通不良・ 困難という事態は発生しなかった。

(第6実施例)

第9図に第6変施例を示す。

本例は、 第1の電気回路部品として半導体 素子4 を使用し、 第2の電気部品としてリードフレーム1 を使用した例である。

他の点は第5実施例と同様である。

本例においても接続部は高い信頼性を持って接続されていた。また、加熱によっても導通不良。 困難という事態は発生しなかった。

(第 7 実 施 例)

第10図に第7実施例を示す。

本例においては、電気的接続部材125は、第 5実施例に示した電気的接続部材と異なる。すな

(第8実施例)

第1 1 図に第8 実施例に使用する電気的接続部材を示す。

第11図(a)は電気的接続部材の斜視図、第 11図(b)は上記電気的接続部材の断面図であ

かかる電気的接続部材の作成例を次に述べ る。

まず、第1 実施例に示した製法で、穴120を有する電気的接続部材128,129,130を3枚用意する。

1 枚目 1 2 8 の金属級 1 2 1 の位置は m 行 n 列目で、 m a . n b だけ中心から変位している。 2 枚目 1 2 9 の金属線 1 2 1 の位置は m 行 n 列目で m a c . n b c だけ中心から変位している。 3 枚目 1 3 0 の金属線 1 2 1 の位置は m 行 n 列で m a d . n b d だけ中心から変位している。 a . b . c . d の値は上下の金属 1 2 1 は 導通 するが た 右に は 互いに 電気的に 導通 しないような 値を とる。 3 枚の電気的接続部材を位置決めし、 無圧 費

特開昭63-224235(10)

等の方法を用いる際し、他気的接続部材 1 2 5 を作成する。

なお、本例においては、世気的接続部材の金属の位置を m 行 n 列というように規則をもった位置を選んだが、上下の金属が導通し、左右には互いに 電気的に 導通しないようにすればランダムでもよい。

また、本例では3階級層する場合について述べたが、2枚以上であれば何枚でもよい。また、熱圧着の方法を用いて敬層すると述べたが、圧着、接着等の方法を用いてもよい。さらに、本例の電気的接続部材を加工して第7図に示すように突起を設けてもよいし、第8図に示したようにパンプ150を設けてもよい。

本例においても接続部は高い信頼性を持って接続されていた。また、加熱によっても導通不良。 困難という事態は発生しなかった。

(第9 率 施例)

第12図に第9実施例に使用する電気的接線部 材を示す。

本実施例の第1の回路部品及び第2の電気回路 部品は、それぞれ、半導体業子、回路基板、リードフレーム等の回路基材のうちの1つである。 本例においても接続部は高い信頼性を持って接続 されていた。また、加熱によっても導通不良・困 難という事態は発生しなかった。

[発明の効果]

本発明は以上のように構成したので次の数々の 効果が得られる。

1 . 半導体素子と回路基板、リードフレーム等の回路基材の接続に関し、信頼性の高い接続が得られる。従って、従来用いられてきたワイヤボンディング方式、TAB方式、CCB方式を置き変えることが可能となる。

2. 本発明によると世気回路部品の接続部をいかなる位置(特に内部)にも配置することができることからワイヤボンディング方式、TAB方式よりもさらに多点接続が可能となり、多ピン数接続向きの方式となる。

さらに電気的接続部材の臍接金属間に絶縁物質

第12図(a)は世気的接続部材の製造途中の 断面図、第12図(b)は上記世気的接続部材の 料収図、第12図(c)は上記の断面図である。

が存在することにより隣接金属間の電気的導通しないことより C C B 方式よりもさらに多点接続が可能となる。

3. 電気的接続部材において使用される金属部材の昼は従来に比べ微量であるため、仮に金属部材に金等の高価な金属を使用しても従来より安価となる。

- 4. 高密度の半導体装置等が得られる。
- 5. 電気回路部品の両方が、電気接続部材を介 して合金化されており電気回路部品同士が強固 (強度的に強く) かつ確実に接続されるので、機 級的に強く、不良率の極めて低い電気回路部材を 得ることができる。
- 6. 電気回路部品の両方を、電気的接続部材を 介して合金化するので、電気回路部材の作成工程 中及び作成後において、拍具等を使用して電気回 路部品を保持する必要がなく、電気回路部材の作 成及び作成後の管理が容易である。

7. 電気回路部品の両方が、電気的接続部材を 介して合金化されているので、電気回路部品相互 の接触抵抗が一方のみを合企化した場合に比べて より小さくなる。

8. 電気的接続部材の電気的絶縁物質として熱 伝導性の良い材料を選択することにより、電気回 路部品からの放熱性が良好となり、放熱性が良い 半導体装置が得られる。

9. 電気回路部材あるいは電気的接続部材に熱が加わった場合であっても、穴が熱応力を緩和し、熱応力によって発生することのある金属部材の斯線・接触不良を防止することができる。なお、かかる効果は、第1の電気回路部品と、第2の電気回路部品との熱膨慢率に差がある場合に顕著である。

もちろん、電気的接続部材の電気的絶縁物質と して半導体来子及び回路基材と同じかあるいは同程度の熱膨蛋率を持つ材料を選択することにより 個類性の良い半導体装置が得られる。

なお、電気的接続部材の絶縁体中に他の物質を 埋めこんだり、積層することにより、放熱性の良い、低応力でしかもシールド効率が得られる電気

施例を示す断面図であり、第10図(a)は接続前の状態を示し、第10図(b)は接続後の状態を示す。第11図は第8実施例に係る電気的接続部材を示し、第11図(a)は斜視図であり、第11図(b)は断面図である。第12図は第9実施例に係る電気的接続部材の一製造例を示し、第12図(a),(c)は断面図であり、第12図(b)は斜視図である。第13図から第20図までは従来例を示し、第14図を除き断面図であり、第14図は平面透視図である。

1・・リードフレーム、2・・リードフレームの 第子格 被部、3・・銀ペースト、4・4・・・半導体案子、5・5・・半導体案子の接続部、6・・リードフレームの接続部、7・・極細金属線、8・・樹脂、9・・半導体装置、10・・半導体装置、10・・半導体装置、10・・半導体装置、10・・キャリアフィルム 造板、17・・キャリアフィルム 造板、17・・キャリアフィルム 造板、17・・キャリアフィルム 造板、17・・キャリアフィルム 造板のインナーリード部、20・・樹脂、21・・樹脂、31・・半田バンブ、32・・洗板、33・・ 法板の

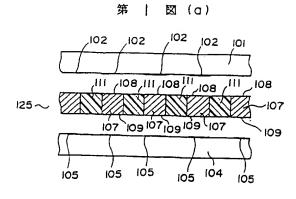
回路部材が得られる.

4. 図面の簡単な説明

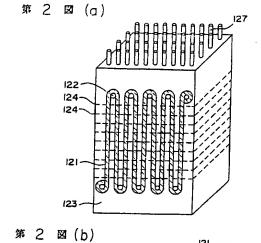
第1関は第1実施例を示す断面図である。第1 図(a)は接続前の状態を示し、第2図(b)は 接続後の状態を示す。第2回は第1実施例に使用 する電気的接続部材の一製造方法例を説明するた めの図であり、第2図(a)は断面図、第2図 (b) は斜視図、第2図(c) は断面図である。 第3図は第2実施例を示し、第3図(a) は斜視 図、郊3図(b)は斯面図である。郊4図は郊3 実施例を示す断面図である。第5図は第4実施例 を示す断面図である。第6図は第5実施例を示 し、 郊 6 図 (a) は接続前の状態を示す断面図で あり第6図(b)は接続技の状態を示す断面図で ある。第7図及び第8図も第5実施例を示し、第 7図(a)及び第8図(a)は斜視図であり、第 7図(b)及び第8図(b)は断面図である。第 9 図は第6 実施例を示し、第9 図 (a) は接続前 の状態を示す斜視図であり、第9図(b)は接続 技の状態を示す断面図である。 第10図は第7実

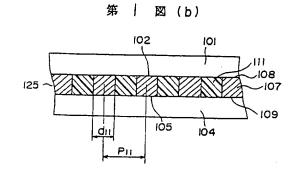
接続部、54 · · 電気的接続部材の接続部、55 ・・リードフレーム、63・・封止材、70. 701・・金属材、71,711・・絶穀額、 72,72'・・絶録膜の露出面、73,73' ・・金属材の露出面、75,75′・・回路技 材、76、76~・・回路基材の接続部、77・ ・ 異方性 導電膜の絶 織物質、 78 ・ ・ 異方性 導電 段、79・・夢覚粒子、81・・エラスチックコ ネクタの絶縁物質、82・・エラスチックコネク タの金属線、83・・エラスチックコネクタ、 101 • • 回路基板、102 • • 接続部、103 ・・絶縁膜、106・・絶録膜、104・・回路 蓝板、1050块缝棉。107金属部材、 108 · · 按統部、109 · · 按統部、111 · 絶録体、120・・穴、121・・金属線、 122 · · 棒、123 · · 樹脂、124 · · 点 粮、 1 2 5 • • 電気的接続部材、 1 2 6 • • 突 起、127·•棒、128,129,130·• 電気的接続部材、 1 3 1 , 1 3 2 • • 金属線家内 板、133,134・・穴、150・・パンプ。

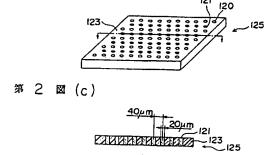
特開昭63-224235 (12)

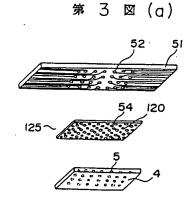


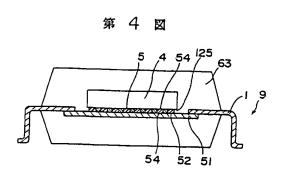
45 食料100m

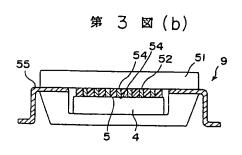


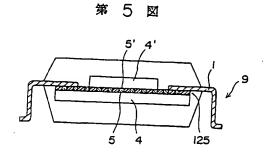




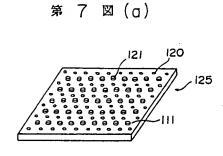


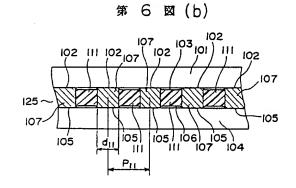


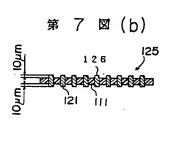


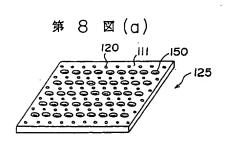


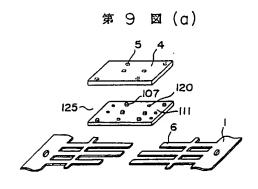
第6図(a) 102 103 101 111 108 107 105 106 104

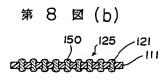


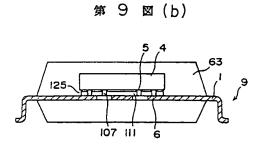


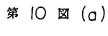


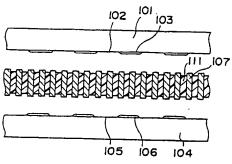




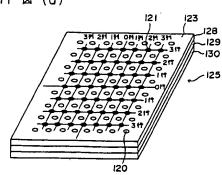




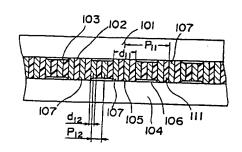




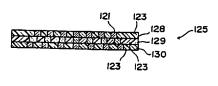
第 || 図 (a)



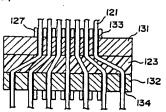
第 10 図 (b)



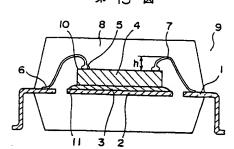
第 | | 図 (b)



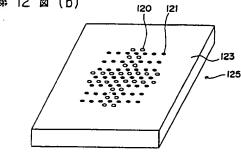
第 12 図 (a)



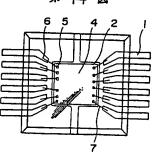
第 13 図



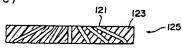
第 12 図 (b)



第 |4 図

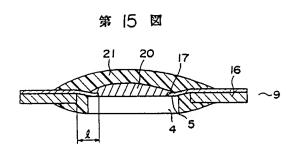


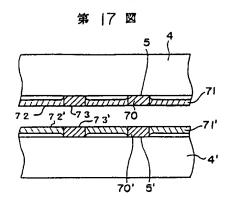
第 12 図 (c)

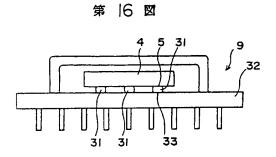


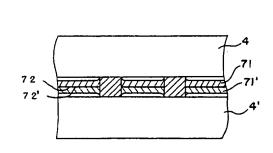
-190-

特開昭 63-224235 (15)









第 18 図

